# تاثیر قرار دادن لایه ناز ک سیلیکون در زیر غشای دیالکتریک بر روی عملکرد یک میکروهیتر

فاطمه سمائی فر<sup>\*۱</sup>، احمد عفیفی<sup>۲</sup>، حسن عبداللهی<sup>۳</sup> ۱- دانشجوی دکتری، برق الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران ۲- استادیار، مجتمع برق الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران ۳- استادیار، برق و الکترونیک، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران ۴- استادیار، برق و الکترونیک، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران (تاریخ دریافت: ۹۳/۰۴/۱۰، تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۹/۱۹)

### چکیدہ

۱- مقدمه

با توسعه ریزفناوری میکروماشین کاری و میکروالکترونیک، میکروهیترها کاربردهای زیادی در میکروحسگرها پیدا کردهاند. یکنواختی توزیع دما یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش حساسیت و دقت یک حسگر گازی است که در آن هیتر استفاده شده است. در این مقاله روش قرار دادن لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دیالکتریک به منظور بهبود یکنواختی گرما در میکروهیتر، مورد بررسی قرار گرفته است. دو میکروهیتر پلاتینی با ساختار غشای معلق بر روی بستر سیلیکون و بر پایه فناوری میکروماشین کاری حجمی طراحی، ساخته و مشخصه یابی شدهاند. در میکروهیتر اول از لایه نازک سیلیکون به ضخامت ۱۰µ۳۱ در زیر غشای دیالکتریک استفاده شده است در حالیکه میکروهیتر دوم بدون این لایه ساخته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با قرار دادن لایه نازک سیلیکون، یکنواختی توزیع دما و استحکام مکانیکی بهبود می یابد درحالیکه توان مصرفی و پاسخ زمانی افزایش می یابد. هم چنین نتایج تجربی به نتایج حاصل از شبیه سازی بسیار نزدیک است و نشان می دهد که میکروهیتر با لایه نازک سیلیکون به ضخامت ۱۰µ۳۱ برای رسیدن به دمای ۵<sup>0</sup>۰۰ دارای توان مصرفی و پاسخ زمانی ۹۰۸ و نشان می دهد که میکروهیتر با لایه نازک سیلیکون به ضخامت ۱۰µ۳۱ برای رسیدن به دمای ۵<sup>0</sup>۰۰ دارای توان مصرفی و پاسخ زمانی ۹۰۳ و نشان می دهد که میکروهیتر با لایه نازک سیلیکون به ضخامت دانی برای رسیدن به این دما دارای توان مصرفی و پاسخ زمانی ۱۳۳۳ و ۲۰۳۳۰ به تر تیب می باشد ولی میکروهیتر ساخته شده

> **واژههای کلیدی:** توزیع دمای یکنواخت، غشای معلق شده، میکروهیتر، میکروحسگر، MEMS.

توجهی کاهش میدهد [۶]. همچنین استفاده از آنها میتواند پیچیدگی فرآیند ساخت [۷] و قیمت در تولید انبوه را کاهش دهد[۸]. به منظور پاسخگویی به نیازهای سیستمهای الکترونیکی مدرن انتطار میرود که میکروهیتر دارای توزیع دمای یکنواخت در سرتاسر ناحیه فعال میکروهیتر، اتلاف توان کم، استحکام حرارتی و مکانیکی بالا (برای افزایش استقامت میکروهیتر در در سالهای اخیر با گسترش ریزفناوری میکروماشین کاری (MEMS)، به طور گسترده از میکروهیترها در کاربردهایی مثل حسگرهای گازی، حسگرهای فشار، حسگرهای رطوبت، آشکارکنندههای فروسرخ، منابع فروسرخ و راهاندازها استفاده میشود[1–6]. استفاده از میکروهیترها در حسگرها به دلیل جرم حراتی کم آنها، پاسخ زمانی و اتلاف توان را به طور قابل سیلیکون در زیر غشای دیالکتریک و میکروهیتر دیگر بدون آن، طراحی شدهاند تا تاثیر وجود لایه نازک سیلیکون در عملکرد میکروهیترها بررسی شود. سپس مطابق با اصول طراحی و شرایط آزمایشگاه، یک فرایند ساده برای ساخت میکروهیترهای پلاتینی در نظر گرفته شده است. تعدادی از فرآیندهای استاندارد مدار مجتمع همچون تبخیر پرتوالکترونی طلا و پلاتین، سونش مرطوب و فوتولیتو گرافی برای ساخت میکروهیترها به خدمت گرفته شدهاند. در نهایت میکروهیترهای پلاتینی ساخته و مشخصهیابی شدهاند تا از نظر توان مصرفی، یکنواختی توزیع دما و استحکام مکانیکی مقایسه شوند.

## ۲- طراحی و شبیهسازی

ساختار مورد نظر در این مقاله، دو مقاومت مارپیچ پلاتینی می-باشد که بر روی یک غشای مستطیل شکل قرار گرفتهاند و به طور کامل معلق شدهاند. این ساختار (ساختار غشای معلق شده<sup>۵</sup>) کمترین توان مصرفی را برای رسیدن به دمای مطلوب نیازمند است[۲۶]. غشا از طريق ۴ پايه به بستر سيليكون وصل شده است. یکی از مقاومتهای پلاتینی به عنوان هیتر و مقاومت دیگری به عنوان حرارتسنج استفاده می شود. در شکل (۱) نمای بالای میکروهیتر طراحی شده نشان داده است که از ۳ قسمت تشکیل می شود که عبارتند از: قاب نگهدارنده، پایه های ایزوله کننده حرارتی و ناحیه فعال. ناحیه فعال به شکل مربعی است که در وسط حسگر همانند یک جزیره به حالت معلق میباشد. در این ناحیه الکترودهای فلزی به صورت دو مقاومت مارپیچ قرار گرفتهاند. یکی از الکترودها از ۳ مارپیچ به عنوان منبع تولید گرما (هیتر) و دیگری از ۲ مارپیچ به عنوان حرارتسنج تشکیل شده است. چهار پایهی ایزولهکننده در چهارگوشه، به ناحیه فعال مربعی شکل وصل شدهاند تا ناحیه فعال را به حالت معلق درآورند. این پایهها، ایزوله حرارتی را بین ناحیه فعال و بستر ایجاد می کنند تا حرارت از ناحیه فعال به بستر انتقال نیابد. هم-چنین اتصالات الکتریکی بین الکترودها و مدارات الکتریکی از طریق این پایهها انجام میشود. قاب نگهدارنده از جنس بستر

محیطهای نامتعارف) و مطابقت با فرایند ساخت استاندارد مدار مجتمع (برای توانایی در مجتمع شدن با مدارات الکتریکی و کاهش قیمت در تولید انبوه) باشد. همچنین توانایی تحمل میکروهیتر در انجام فرآیند عملیات حرارتی<sup>۲</sup> بعد از بستهبندی در دمای بالاتر از ۷۰۰ درجه سیلیسیوس بسیار حائز اهمیت است [۹]. در بسیاری از مقالات منتشر شده در زمینه میکروهیتر از كربيدسيليكون[١٠]، پلاتين[٤،١١-١٥]، پلىسيليكون [١٤]، طلا [۱۷] و آلومینیوم [۱۸و ۱۹] به عنوان الکترود گرم کننده استفاده شده است. همچنین از پلیمید [۲۰]، سیلیکون [۴–۱۵] و SOI" [۱۷] به عنوان بستر استفاده شده است. پلاتین فلزی است که دمای ذوب آن بالا (۲۷۶۸°C) است و تحمل آن در دماهای بالا بیشتر است. این فلز در برابر مواد شیمیایی پایداری خوبی دارد. در ضمن پاسخ آن در محدوده ۲۰۰ - تا ۶۵۰ درجه سیلیسیوس خطی است و مقدار ضریب دمایی مقاومت (TCR)<sup>†</sup> آن برابر با ۲۰<sup>-۴</sup>C<sup>-1 م</sup>یباشد[۸]. از این رو فلز پلاتین به طور گسترده به عنوان المان گرمکننده مورد استفاده قرار میگیرد. برای افزایش حساسیت و دقت یک حسگر گازی که در آن از هیتر استفاده شده است، یکنواختی توزیع دما در ناحیه فعال هیتر بسیار حائز اهمیت است. به منظور عملکرد خوب میکروهیتر اختلاف دما در ناحیه فعال نباید از ۵۰ سیلیسیوس تجاوز کند[۲۱]. همچنین در برخی منابع سفارش شده است که اختلاف دما کمتر از ۲۵ سیلیسیوس باشد [۲۲]. یکنواختی دما در میکروهیتر را می توان از طریق چندین روش از جمله استفاده از لایه سیلیکون در زیر غشای میکروهیتر [۲۲–۲۳]، قرار دادن صفحه پلیسیلیکون در زیر غشای میکروهیتر [۲۴] و استفاده از هندسه های گوناگون در طراحی میکروهیتر به دست آورد [۲۵]. در [۲۶] روش استفاده از هندسههای گوناگون برای بهبود یکنواختی توزیع دما در میکروهیتر به طور کامل مورد بررسی قرار داده شد. در این مطالعه، روش قرار دادن لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دیالکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا دو میکروهیتر با ساختار غشای معلق طراحی و شبیه-سازی شدهاند. یکی از میکروهیترها با قرار دان لایه نازک

سیلیکون است که ناحیه فعال توسط پایهها به آن وصل شده

است.



شکل (۲): میکروهیتر با ساختار غشای معلق: (الف): نوع الف: میکروهیتر بدون لایه سیلیکون، (ب): نوع ب: میکروهیتر با وجود لایه سیلیکون در زیر غشای دی-الکتریک

مقاله روش قرار دادن لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دی-الکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو دو نوع ساختار برای میکروهیتر معرفی شده است: برای افزایش حساسیت و دقت یک حسگر گازی که در آن از هیتر استفاده میشود، یکنواختی توزیع دما در ناحیه فعال هیتر بسیار حائز اهمیت است. همانطورکه در بالا ذکر شد یکنواختی دما در میکروهیتر از طریق چندین روش به دست میآید. در این جزئیات ابعاد میکروهیتر طراحی شده، آورده شده است. در تمامی شبیهسازیهای انجام گرفته، از این خصوصیات و ابعاد استفاده شده است. برای مقایسه یکنواختی توزیع گرما در دو نوع میکروهیتر طراحی شده، به میکروهیترها ولتاژ ورودی برابر با ۸۳۷۷ داده شده است. نتایج شبیهسازی الکتریکی-گرمایی در شکل (۳) آورده شده است. همان طور که در شکل (۳) مشاهده میشود، میکروهیتر بدون لایه سیلیکون (نوع الف) دارای گرادیان دمای بیش از ۸۰ درجه سیلیسیوس است درحالیکه میکروهیتر با وجود لایه سیلیکون به ضخامت ۱۹۳۱ در زیر غشای دی الکتریک (نوع ب)، دارای یکنواختی توزیع دمای خوبی می باشد. نوع الف – میکروهیتر بدون لایه سیلیکون در زیر غشای دی -الکتریک، که در ناحیه فعال فقط از دو لایه اکسیدسیلیکون و پلاتین به صورت یکپارچه تشکیل شده است(شکل ۲ – الف). نوع ب – میکروهیتر با وجود لایه سیلیکون در زیر غشای دی -الکتریک، که در ناحیه فعال علاوه بر لایههای پلاتین و الکتریک، که در ناحیه فعال علاوه بر لایههای پلاتین و کسیدسیلیکون، لایه سیلیکون نیز وجود دارد (شکل ۲ – ب). این شدهاند. در شبیه سازی ها فقط اتلاف انرژی به شیوه جابه جایی شدهاند. در شبیه سازی ها فقط اتلاف انرژی به شیوه جابه جایی گرما<sup>۸</sup> به دلیل سایز میکروهیتر و محدوده دما صرف نظر شده است [11]. جدول (۱) خصوصیات فیزیکی مواد استفاده شده در طراحی میکروهیتر را نشان می دهد [۲۴]. هم چنین در جدول (۲)

ضريب پواسن	مدول يانگ	هدايت الگتريكي	رسانندگی گرمایی	ظرفیت گرمای	چگالی	مادہ
	(Mpa)	(s/m)	(W/m-k)	و يژه	$(kg/m^3)$	
				(J/kg-k)		
•/1٧	1/۵×1.°	-	10.	٧٠٠	224.	سيليكون
۰/۲	•/V×1• <sup>6</sup>	-	٧٣	1	***	اكسيد سيليكون
۰/۳۸	۱/۶×۱۰ <sup>۵</sup>	•/•94	310	187/01	1144.	پلاتين
•/44	۷/۸×۱۰ <sup>۴</sup>	• /40	292	171/14	1978.	طلا

جدول (۱): خلاصهای از خصوصیات الکتریکی و گرمایی مواد استفاده شده در شبیهسازی میکروهیتر[۲۴]

جدول (۲): ابعاد میکروهیتر طراحی شده				
ابعاد (µm)	سازه			
1	طول غشا			
<b>\$\$</b> .	طول ہیتر			
۴	طول پايەھا			
۵۰	عرض پايەھا			
۱.	ضخامت سيليكون			
١	ضخامت اكسيد سيليكون			
•/11	ضخامت پلاتين			
•/10	ضخامت طلا			

است. همان طور که شکل (۴) نشان می دهد میکروهیتر نوع الف برای رسیدن به دمای ۵۰۰ درجه سیلیسیوس دارای جابجایی عمودی در حدود ۳/۵μ۳ است در حالیکه میکروهیتر نوع ب برای رسیدن به این دما، دارای جابجایی عمودی در حدود ۳/۱μm می باشد. این نتایج نشان می دهد که استحکام میکروهیتر نوع ب ۱۱/۵٪ بهبود یافته است.

شکل (۵-الف) و (۵-ب) بهترتیب توان مصرفی و پاسخ زمانی را به عنوان تابعی از ضخامت لایه سیلیکون قرار گرفته در زیر غشای دیالکتریک در دمای ۵۰۰ درجه سیلیسیوس نشان می-دهند. در این شکلها ضخامت لایه سیلیکون از μm تا ۲۰μ۳ افزایش مییابد و مقدار توان مصرفی و پاسخ زمانی با استفاده از

در شکل (۴) با استفاده شبیهسازی مکانیکی-گرمایی در نرم-افزار انسیس استحکام مکانیکی دو نوع میکروهیتر مقایسه شده روابط بیان شده در [۲۶] به دست آمده است. همانطورکه شکل (۵) نشان میدهد، در میکروهیتر بدون وجود لایه سیلیکون، توان مصرفی و پاسخ زمانی بهترتیب ۱۰mW و ۲ms میباشد و در میکروهیتر با وجود لایه سیلیکون به ضخامت ۱۰µm توان مصرفی و پاسخ زمانی بهترتیب ۲MM¥ و ms ۲/۱۵ میباشد. مشخص است با افزایش ضخامت سیلیکون، هم توان مصرفی و هم پاسخ زمانی افزایش مییابد. نتایج به دست آمده از شبیهسازی نشان میدهد که قرار دادن لایه نازک سیلیکون در زیر غشا یک رقابت بین توان مصرفی،

پاسخ زمانی، یکنواختی توزیع دما و استحکام مکانیکی ایجاد میکند؛ بهطوریکه قرار دادن لایه سیلیکون به ضخامت ۱۰µ۳، توان مصرفی و پاسخ زمانی را بهترتیب ۷۹٪ و ۵۲٪ افزایش می-دهد، در حالیکه یکنواختی توزیع دما و استحکام مکانیکی را بهبود میدهد.

با توجه به نتایج شبیهسازی و امکانات ساخت، تصمیم به ساخت دو میکروهیتر با ابعاد ذکر شده در جدول (۲) یکی بدون وجود لایه سیلیکون و دیگری با قرار دادن لایه نازک سیلیکون به ضخامت ۱۰µm در زیر غشای دیالکتریک گرفته شد.







شکل (۴): جابجایی عمودی در: (الف): میکروهیتر بدون قرار دادن لایه سیلیکون (نوع الف)، (ب): با لایه سیلیکون در زیر ناحیه فعال (نوع ب)



شکل (۵): (الف): توان مصرفی به عنوان تابعی از ضخامت لایه سیلیکون قرار گرفته در زیر غشای دیالکتریک، (ب): پاسخ زمانی به عنوان تابعی از ضخامت لایه سیلیکون قرار گرفته در زیر غشای دیالکتریک

 ۲- اکسید پشت نمونه الگودهی و با استفاده از سونشگر BOE'
 سونش<sup>۱۱</sup> شد و یک پنجره در لایه اکسید ایجاد شد(شکل ۶-ب).

۳- سیلیکون در TMAH با غلظت ۲۵٪ در دمای ۹۰°C سونش شد تا عمق سونش سیلیکون به ۴۴۰μm رسید. بعد از سونش سیلیکون، کروم با H<sub>2</sub>O/Λ۰؛ (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Ce(NO<sub>3</sub>). به طور کامل برداشته شد(شکل۶-ج).

۴- اکسید روی نمونه با استفاده از سونشگر BOE الگودهی و سونش شد(شکل۶-د).

۵- با استفاده از فرایند Lift-off الکترودها، الگودهی شدند. ابتدا فوتورزیست مثبت بر روی ویفر پخش و الگودهی شد. سپس کروم، پلاتین و طلا به روش تبخیر پرتوالکترونی به ترتیب با ضخامت های ۲۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ نانومتر لایهنشانی شدند. پلاتین به دلیل ویژگیهای حرارتی خوب و مطابقت با فناوری MEMS سیلیکون به عنوان الکترود گرم کننده انتخاب شد [۷۷]. کروم برای افزایش چسبندگی پلاتین و اکسید سیلیکون استفاده میشود. طلا برای اتصالات الکتریکی می باشد. آخرین گام برداشتن لایههای رزیست با استفاده از استون و در حمام آلتراسونیک می باشد(شکل۶-ه).

#### ۳- فرایند ساخت میکروهیتر

ساخت میکروهیتر با ساختار غشای معلق یک فرآیند با ۴ ماسک است که با استفاده از لیتوگرافی نوری و اتاق تمیز استاندارد انجام میشود. میکروهیتر بر روی بستر ویفر سیلیکون (۱۰۰ نوع P با ضخامت ۴۶۰ میکرومتر ساخته میشود. ویفر ما۰۰۰ یکی از پرکاربردترین صفحات در میکروماشینکاری میباشد و اگر ماسک گذاری به گونهای باشد که امتداد لبه ماسک موازی جهت <۱۱۰> باشد، دیوارههای مایل با زاویه ماسک موازی جهت <۱۰۱> باشد، دیوارههای مایل با زاویه بریدگی<sup>۹</sup> در راستای این لبههای ماسک بسیار پایین است. شکل (۶) فرایند ساخت را نشان میدهد. در زیر مراحل ساخت میکروهیتر به طور خلاصه بیان شده است:

۱- بعد از تمیز کردن ویفر به روش استاندارد RCA، در دو طرف آن اکسید سیلیکون به ضخامت ۱ میکرومتر به روش حرارتی رشد داده شد. سپس ۱۵۰ نانومتر کروم بر روی نمونهها لایهنشانی شد. برای افزایش پایداری کروم در TMAH، عملیات حرارتی بر روی کرم در دمای ۴۵۰ درجه سیلیسیوس و جو گاز نیتروژن انجام شد(شکل۶–الف).



شکل(۶): روندنما فرایند ساخت میکروهیتر: (الف):لایهنشانی اکسید سیلیکون به روش حرارتی در دو طرف ویفر، لایهنشانی کروم بر روی نمونهها، (ب): ایجاد پنجره در لایه اکسید پشت، (ج): سونش سیلیکون به عمق ۴۴۰µ۳، سونش لایه کروم، (د): الگودهی و سونش اکسید روی نمونهها، (ه): لایهنشانی الکترودها و الگودهی آنها با پروسه Lift-off، (و): الگودهی و سونش طلا و (ر): معلق کردن میکروهیتر

۶- طلا الگودهی شده و با ۵۱۵٪:۷۵H<sub>2</sub>O٪ ۷۵H<sub>2</sub>O٪ سونش شد(شکل۶-و).

۷- برای معلق کردن میکروهیترهای نوع ب، نمونهها در TMAH با غلظت ۲۵٪ و دمای ۵°۹۰ قرارگرفت. بعد از گذشت ۲۰ دقیقه میکروهیترهای نوع ب آماده شدند که در زیر غشای اکسید، لایه نازک سیلیکون در حدود ۱۰ میکرومتر وجود داشت. برای آماده کردن میکروهیترهای نوع الف، می-بایست لایه نازک سیلیکون به طور کامل سونش شود. برای این منظور، نمونهها در محلول TMAH با غلظت ۵٪ که در آن سیلیکون آمورف به میزان ا/۱۵۶ حل شده بود، به مدت ۲ ساعت در دمای ۵° ۸۰ قرار گرفتند. این محلول نسبت به اکسیدسیلیکون کاملا منفعل است و بدون صدمه زدن به آن، لایه نازک سیلیکون را سونش می کند.

۸- نمونهها سپس در داخل آب مقطر غوطهور شدند تا آب
جایگزین TMAH شود. بعد از ۱۵ دقیقه، نمونهها از آب به

صورت عمودی خارج شدند. در این مرحله نمونه ها نباید با باد خشک شوند زیرا باد به ساختار معلق نمونه ها صدمه وارد می-کند، نمونه ها باید بدون باد گرفتن و در دمای محیط به خودی خود خشک شوند (شکل۶-ر).

شکلهای (۷–الف) و (۷–ب) به ترتیب تصاویر SEM از نمای بالا و عرضی از پشت غشا ایجادشده را نشان میدهد. همان-طورکه مشخص است سطح غشاهای ایجاد شده صاف و بدون ناهمواری میباشد.

شکل (۸) تصویر SEM از نمای بالای میکروهیترهای ساخته شده را نشان میدهد. شکلهای (۹–الف) و (۹–ب) به ترتیب تصاویر SEM از نمای عرضی میکروهیترهای ساخته شده بدون وجود لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دیالکتریک (نوع الف) و با وجود آن (نوع ب) را نشان میدهد.







شکل(۸): تصویر SEM از نمای بالا میکروهیترهای ساخته شده



شکل (۹): تصویر SEM از نمای عرضی میکروهیترهای ساخته شده (الف): بدون قرار دادن لایه سیلیکون، (ب): با لایه سیلیکون در زیر ناحیه فعال

٤- نتایج آزمایش

میکروهیترهای ساخته شده از دو مقاومت پلاتینی تشکیل شده-اند. از یکی از مقاومتها به عنوان هیتر و از مقاومت دیگر به عنوان حرارتسنج استفاده شده است. ابتدا میکروهیترهای ساخته شده سیمزنی شدند و سپس مشخصات دمایی میکروهیترها، توان مصرفی و پاسخ زمانی آنها بررسی شد.

٤-۱- ضریب مقاومت الکتریکی (TCR)
 ۹ برای تعیین مشخصات دمایی میکروهیترها و کالیبره کردن آن
 ها، میکروهیترها به همراه یک سنسور دمای مرجع داخل کوره

قرار داده شدند و تغییرات مقاومت برای گامهای دمایی مختلف اندازه گیری شد (شکل ۱۰). همان طور که در شکل (۱۰) نشان داده شده است پاسخ دمایی خطی و مقدار TCR برابر <sup>۲۰</sup>C<sup>-1</sup> ۱۰×۲/۹ میباشد. مقدار TCR از رابطه زیر به دست می آید:

$$\alpha = \frac{R_t - R_i}{R_i(\Delta T)}$$

در این رابطه  $\alpha$  ضریب مقاومت دمایی(TCR)،  $\Delta T$  اختلاف دما،  $R_i$  و  $R_i$  مقدار مقاومت در دماهای t و i درجه سیلیسیوس می R<sub>t</sub> باشند.

٤-۲- توان مصرفي

در شکل (۱۱) توان مصرفی میکروهیتر به عنوان تابعی از دمای آن نشان داده شده است. برای به دست آوردن این نمودار، به میکروهیترها ولتاژهای مختلف اعمال شد و تغییرات مقاومت الکتریکی ثبت شد. سپس با استفاده از رابطه  $\frac{2^{Y}}{R} = q$  و شکل (۱۰)، نمودار تغییرات توان مصرفی در مقابل تغییرات دما رسم شد. همان طور که از این شکل می توان استنباط کرد میکروهیتر نوع ب برای رسیدن به دمای ۲۰۰۵، W۳۰ توان نیاز دارد در حالیکه میکروهیتر نوع الف برای رسیدن به این دما، فقط شده، با قرار دادن لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دی-شده، با قرار دادن لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دی-که نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی فقط در حدود ۵٪ با هم اطمینان کافی برخوردار است.

٤-٣- پاسخ زمانی

برای اندازه گیری پاسخ زمانی میکروهیترهای ساخته شده، پالس مربعی جریان با دامنه ۵ میلی آمپر و با مدت زمان ۷۰ میلی ثانیه به هیتر اعمال شد و ولتاژ حرارتسنج اندازه گیری شد. شکل (۱۲–الف) و (۱۲–ب) به ترتیب ولتاژ حرارتسنج

میکروهیترهای نوع الف و نوع ب را به عنوان تابعی از زمان وقتی پالس جریان به هیتر وارد می شود را نشان می دهد. با توجه به شکل مشخص است که ثابت زمانی میکروهیتر نوع ب در یک سیکل گرم شدن تا دمای ۵۰۰ درجه سیلیسیوس، ۴/۲۳ میلی ثانیه است درحالیکه ثابت زمانی میکروهیتر نوع الف ۲/۴ میلی ثانیه می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با قرار دادن لایه سیلیکون به ضخامت ۱۰۹۳ در زیر غشای دی-الکتریک، پاسخ زمانی ۴۳٪ افزایش می یابد که به نتایج حاصل از شبیه سازی بسیار نزدیک است.

همان طور که از نتایج شبیه سازی نیز انتظار می رفت با قرار دادن لایه ناز ک سیسلیکون، توان مصرفی و پاسخ زمانی افزایش یافته است ولی به دلیل رسانندگی گرمایی لایه سیلیکون، یکنواختی گرما در ناحیه فعال میکروهیتر بهبود می یابد. هم چنین استحکام مکانیکی میکروهیتر نیز بهبود یافته است. انتظار می رود با نازکتر کردن لایه سیلیکون تعبیه شده در زیر غشای دی-الکتریک (در حدود ۱۹۳۱)، یک مصالحه بین توان مصرفی، استحکام مکانیکی و یکنواختی توزیع گرما ایجاد کرد. خلاصه نتایج به دست آمده از شبیه سازی و آزمایشگاهی میکروهیترها در جدول (۳) آورده شده است.



شکل (۱۰): منحنی تغییرات مقاومت با تغییر دما در میکروهیترهای پلاتینی ساخته شده



شکل (۱۲): ولتاژ حرارتسنج به عنوان تابعی از زمان با اعمال پالس مربعی جریان به هیتر

نتایج حاصل از شبیهسازی								
ميزان افزايش	ميکروهيتر نوع ب	ميكروهيتر نوع الف (بدون لايه						
	(با وجود لايه سيليكون)	سيليكون)						
·/. <b>\</b> ٩	۴۸	۱.	توان مصرفی(mW)					
۲۵ <u>۲</u>	4/10	۲	پاسخ زمانی (ms)					
نتایج آزماشگاهی اندازه گیری شده								
ميزان افزايش	ميکروهيتر نوع ب	ميكروهيتر نوع الف (بدون لايه						
	(با وجود لايه سيليكون)	سيليكون)						
٠. <b>٧۴</b>	۵۰	١٣	توان مصرفی(mW)					
·/.۴۳	۴/۲۳	۲/۴	پاسخ زمانی (ms)					

جدول (۳): مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و تجربی

۲- سپاسگزاری نویسندگان بر خود لازم میدانند از گروه الکترنیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر به خصوص آقای مهندس منصور محتشمی فر برای حمایت های مالی و کمک های ارزشمندشان در تمام مراحل این پروژه تشکر نمایند.

#### ۷- مراجع

- J. Courbat, M. Canonica, D. Teyssieux, D. Briand & N. De Rooij," Design and fabrication of microhotplates made on a polyimide foil: electrothermal simulation and characterization to achieve power consumption in the low mW range", Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 21, pp. 015014, 2010.
- [2] C.-L. Dai, "A capacitive humidity sensor integrated with micro heater and ring oscillator circuit fabricated by CMOS–MEMS technique", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 122, pp. 375-380, 2007.
- [3] Elmi, S. Zampolli, E. Cozzani, F. Mancarella & G. Cardinali, "Development of ultra-low-power consumption MOX sensors with ppb-level VOC detection capabilities for emerging applications", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 135, pp. 342-351, 2008.
- [4] W.-J. Hwang, K.-S. Shin, J.-H. Roh, D.-S. Lee & S.-H. Choa, "Development of micro-heaters with optimized temperature compensation design for gas sensors", Sensors, Vol. 11, pp. 2580-2591, 2011.

در این مقاله دو میکروهیتر با ساختار غشای معلق با استفاده از سيليكون به عنوان بستر، اكسيدسيليكون به عنوان لايه دى-الكتريك و يلاتين به عنوان الكترود گرم كننده طراحي، ساخته و مشخصه یابی شدهاند. یکی از میکروهیترها با قرار دان لایه نازک سیلیکون در زیر غشای دیالکتریک و میکروهیتر دیگر بدون ابن لابه، ساخته شده است تا تاثير وجود لابه نازک سیلیکون در عملکرد میکروهیترها بررسی شود. نتایج شبیهسازی نشان مى دهد كه با قرار دادن لايه نازك سيليكون، استحكام مكانيكي به ميزان ١١/٥٪ افزايش مي يابد. همچنين يكنواختي توزيع دما بهبود مي يابد ولي پاسخ زماني و توان مصرفي افزايش مییابند. در ضمن نتایج تجربی که از مشخصهیابی میکروهیترهای ساخته شده بهدست آمده است، نتایج حاصل از شبیه سازی را تصدیق می کند و نشان می دهد که با قرار دادن لابه نازک سیلیکون به ضخامت ۱۰µm در زیر غشا، توان مصرفی و پاسخ زمانی به ترتیب به میزان ۷۴٪ و ۴۳٪ افزایش می یابند ولی میکروهیتر از نظر استقامت و همچنین یکنواختی توزيع دما به دليل رسانندگي گرمايي لايه سيليكون، بهبود مي-يابد. انتظار مي رود كه با نازكتر كردن لابه سيليكون تعبيه شده (در حدود ۱µm) یک مصالحه بین توان مصرفی، استحکام مکانیکی، پاسخ زمانی و یکنواختی توزیع گرما به دست آورد.

٥- نتيجه گيري

dangled by wires in air", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 83, pp. 250-255, 2002.

- [15] K.-N. Lee, D.-S. Lee, S.-W. Jung, Y.-H. Jang, Y.-K. Kim & W.-K. Seong, "A high-temperature MEMS heater using suspended silicon structures", Journal of Micromechanics and Microengineering, Vol. 19, pp. 115011, 2009.
- [16] M. Ehmann, P. Ruther, M. von Arx & O. Paul, "Operation and short-term drift of polysiliconheated CMOS microstructures at temperatures up to 1200 K", Journal of micromechanics and microengineering, Vol. 11, pp. 397, 2001.
- [17] X. Yi, J. Lai, H. Liang & X. Zhai, "Fabrication of a MEMS micro-hotplate", in Journal of Physics: Conference Series, pp. 012098, 2011.
- [18] T. A. Kunt, T. J. McAvoy, R. E. Cavicchi & S. Semancik, "Optimization of temperature programmed sensing for gas identification using micro-hotplate sensors", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 53, pp. 24-43, 1998.
- [19] R. Phatthanakun, P. Deekla, W. Pummara, C. Sriphung, C. Pantong & N. Chomnawang, "Fabrication and control of thin-film aluminum microheater and nickel temperature sensor", Proceedings of 8th International Conference of the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, pp. 14-17, 2011.
- [20] M. Aslam, C. Gregory & J. Hatfield, "Polyimide membrane for micro-heated gas sensor array", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 103, pp. 153-157, 2004.
- [21]S. Astié, A. Gue, E. Scheid & J. Guillemet, "Design of a low power SnO< sub> 2</sub> gas sensor integrated on silicon oxynitride membrane", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 67, pp. 84-88, 2000.
- [22] D. Briand, M. Gretillat, B. Van Der Schoot & N. De Rooij, "Thermal management of microhotplates using MEMCAD as simulation tool", Power (mW), Vol. 1, pp. 5mm2, 2000.
- [23] P. Ruther, M. Ehmann, T. Lindemann & O. Paul, "Dependence of the temperature distribution in micro hotplates on heater geometry and heating mode", Proceedings of the 12th International Conference of Transducers, Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp. 73-76, 2003.

- [5] W. Konz, J. Hildenbrand, M. Bauersfeld, S. Hartwig, A. Lambrecht, V. Lehmann & et al, "Micromachined IR-source with excellent blackbody like behaviour", in Proc. SPIE, pp. 540-548, 2005.
- [6] C. Tao, C. Yin, M. He & S. Tu, "Thermal analysis and design of a micro-hotplate for Si-substrated micro-structural gas sensor", Proceedings of the 3rd IEEE International Conference of Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, pp. 284-287, 2008.
- [7] J. Courbat, D. Briand & N. F. De Rooij, "Reliability improvement of suspended platinumbased micro-heating elements" Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 142, pp. 284-291, 2008.
- [8] G.-S. Chung & J.-M. Jeong, "Fabrication of micro heaters on polycrystalline 3C-SiC suspended membranes for gas sensors and their characteristics", Microelectronic Engineering, Vol. 87, pp. 2348-2352, 2010.
- [9] J. Laconte, D. Flandre & J.-P. Raskin, Micromachined thin-film sensors for SOI-CMOS co-integration, Springer, Berlin, 2006.
- [10] J.-C. Shim & G.-S. Chung, "Fabrication and characteristics of Pt/ZnO NO sensor integrated SiC micro heater", in Sensors IEEE, pp. 350-353, 2010.
- [11] J. C. Belmonte, J. Puigcorbe, J. Arbiol, A. Vila, J. Morante, N. Sabate & et al, "High-temperature low-power performing micromachined suspended micro-hotplate for gas sensing applications", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 114, pp. 826-835, 2006.
- [12] B. Guo, A. Bermak, P. C. Chan & G.-Z. Yan, "A monolithic integrated 4× 4 tin oxide gas sensor array with on-chip multiplexing and differential readout circuits", solid-state electronics, Vol. 51, pp. 69-76, 2007.
- [13] Hotovy, V. Rehacek, F. Mika, T. Lalinsky, S. Hascik, G. Vanko & et al, "Gallium arsenide suspended microheater for MEMS sensor arrays", Microsystem Technologies, Vol. 14, pp. 629-635, 2008.
- [14] D.-S. Lee, C.-H. Shim, J.-W. Lim, J.-S. Huh, D.-D. Lee & Y.-T. Kim, "A microsensor array with porous tin oxide thin films and microhotplate

[27] Mayadas & M. Shatzkes, "Electrical-resistivity model for polycrystalline films: the case of arbitrary reflection at external surfaces", Physical review B, Vol. 1, pp. 1382, 1970.

۸-پی نوشت

- [1] Micro-electromechanical Systems
- [2] Annealing
- [3] Silicon on insulator
- [4] Temperature coefficient of resistance
- [5] Suspended membrane
- [6] ANSYS
- [7] Thermal convention
- [8] Thermal radiation
- [9] Undercut
- [10] Buffered hydrofluoric acid
- [11]Etch

- [24] J. O. Dennis, A. Y. Ahmed & N. M. Mohamad, "Design, Simulation and Modeling of a Micromachined High Temperature Microhotplate for Application in Trace Gas Detection", International Journal of Engineering and Technology, Vol. 10, pp. 89-96, 2010.
- [25] O. Sidek, M. Ishak, M. Khalid, M. Abu Bakar & M. Miskam, "Effect of heater geometry on the high temperature distribution on a MEMS microhotplate", Proceedings of the 3rd Asia Symposium of Quality Electronic Design (ASQED), pp. 100-104, 2011.

[۲۶] ف. سمائیفر، ح. حاج قاسم، م. محتشمیفر، م .رض. علی احمدی، "طراحی و شبیه سازی میکروهیتر ساخته شده با تکنولوژی "MEMS"، مجله صنایع الکترونیک، دوره ۳، شماره۴، ص. ۹۵-۱۱۱، زمستان ۱۳۹۱.